

NIDAYS 2017 | AGENDA

08:30	REJESTRACJA			
09:00	KEYNOTE: TESTY ORAZ WDRAŻANIE TECHNOLOGII NOWEJ GENERACJI			
10:15	PRZERWA KAWOWA			
	Track 1	Track 2	Track 3	Workshops
10:45	<p>Przedstawiamy NI ATE Core Configurations National Instruments</p>	<p>Praktyczne zagadnienia związane z wykorzystaniem LabVIEW w przemysłowych systemach IoT National Instruments</p>	<p>System Hardware-In-the-Loop do testowania oprogramowania kontrolera bezpieczeństwa Jerzy Kocerka, Automatix Piotr Grał, Automatix</p>	<p>Warsztaty Platforma CompactDAQ w systemach akwizycji danych i Systemy kontrolno-pomiarowe oparte o LabVIEW i sterowniki CompactRIO i Automatyzacja testów przy wykorzystaniu platformy PXI i oprogramowania TestStand National Instruments</p>
11:30	<p>Fitest Manager- Zintegrowany bazodanowy system do zarządzania stacjami testującymi Jerzy Zdański, Fitech Sp. z o.o. Paweł Gryboś, Fitech Sp. z o.o.</p>	<p>Stanowisko testowe do napędów raketowych Tobiasz Mayer, Instytut Lotnictwa Kamil Sobczak, Instytut Lotnictwa</p>	<p>AVERNA Globalne możliwości - lokalna obecność Marcin Chruściel, AVERNA</p>	
11:55	PRZERWA NA OBIAD			
13:00	KEYNOTE: BUDOWANIE ROZWIĄZAŃ JUTRA			
13:45	PRZERWA			
14:00	<p>Co nowego w LabVIEW? Wszystko! National Instruments</p>	<p>Ewolucja systemów wspomagających kierowcę (ADAS)- testowanie układów złożonych z kamer, radarów i innych czujników National Instruments</p>	<p>Szerokopasmowy wielokanałowy rejestrator sygnałów do zastosowań radiolokacyjnych Bartosz Dzikowski, Politechnika Warszawska Łukasz Maślikowski, Politechnika Warszawska</p>	<p>Warsztaty Platforma CompactDAQ w systemach akwizycji danych i Systemy kontrolno-pomiarowe oparte o LabVIEW i sterowniki CompactRIO i Automatyzacja testów przy wykorzystaniu platformy PXI i oprogramowania TestStand National Instruments</p>
14:45	<p>Najlepsze praktyki przy migracji na platformę LabVIEW NXG National Instruments</p>	<p>Testowanie systemów ADAS- wyzwania oraz rozwiązania z zakresu zarządzania danymi pomiarowymi Dr. Joachim Hilsmann, measX</p>	<p>Testowanie urządzeń systemu IFF (SSR) Dariusz Nowacki, PIT-RADWAR</p>	
15:10	<p>Integracja LabVIEW i technologii Social Media Krystian Tełiżyn, Extensa</p>	<p>Autonomiczne rozwiązania pomiarowe - cRIO pod wodą Bogdan Iwiński, Veritech</p>	<p>PhyWiSe Tool- testowanie bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej systemów autonomicznych Michał Tarkowski, Politechnika Gdańska</p>	
15:35	PRZERWA KAWOWA			
16:05	<p>Pomiary wielkości nieelektrycznych w przemyśle ciężkim z wykorzystaniem narzędzi NI Marek Szczygieł, Etteplan Poland Michał Bieńkowski, Etteplan Poland</p>	<p>Migracja sprzętu pomiarowego z platform SCXI i DAQmx do rekonfigurowalnych systemów pomiarowych CompactRIO Zbigniew Sobków, Optinav Arkadiusz Śmigiełski, Optinav</p>	<p>Metody testowania systemów motoryzacyjnych Pavel Žďárek, ANV Mark Jónás, ANV</p>	<p>Warsztaty Platforma CompactDAQ w systemach akwizycji danych i Systemy kontrolno-pomiarowe oparte o LabVIEW i sterowniki CompactRIO i Automatyzacja testów przy wykorzystaniu platformy PXI i oprogramowania TestStand National Instruments</p>
16:30	<p>Planowanie przedsięwzięć rozwojowych i badawczych Grzegorz Putynkowski, Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA</p>	<p>LabVIEW więcej niż SCADA. Platforma cRIO jako układ kontrolno-pomiarowy w przemyśle lotniczym Marek Sabala, SARW Tomasz Wieczorek, SARW</p>	<p>Naziemny demonstrator radaru SAR Karol Abratkiewicz, Politechnika Gdańska</p>	<p>Przygotowanie do egzaminu CLD (Certified LabVIEW Developer) National Instruments</p>
17:00	KONIEC			